# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-352694

(43)Date of publication of application: 06.12.2002

(51)Int.CI.

1/304 H01J

H01J 1/30

H01J 11/02

H01J 29/04

H01J 31/12

(21)Application number: 2001-157826

(71)Applicant: WATANABE SHOKO:KK

SUGINO TAKASHI

(22) Date of filing:

25.05.2001

(72)Inventor:

SUGINO TAKASHI

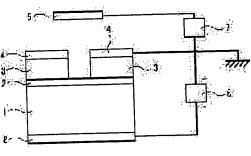
KUSUHARA MASAKI

UMEDA MASARU

# (54) ELECTRODE, ELECTRON EMISSION ELEMENT AND DEVICE USING IT

# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a high-performance electron emission device capable of high-luminance electron emission with a low voltage by further improving electron emission characteristics of a conventional spinto type cold cathode, a carbon nano-tube and a carbon nano-fiber and thereby to provide it as a key device for a flat-panel display, an imaging device, an electron beam device or a microwave traveling wave tube. SOLUTION: An electron emission device is manufactured by forming a semiconductor film having a thickness of 50 nm or less and an electron affinity of 4.0 eV or less on a metallic or semiconductor substrate having a spinto type cold cathode, a carbon nano-tube, a carbon nano-fiber and unevenness. Any of a compound of a group III atom and a nitrogen atom such as aluminum nitride, boron nitride, aluminum boron nitride, aluminum gallium nitride and boron gallium nitride, boron carbon nitride and diamond is used for the semiconductor thin film.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than withdrawal

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

19.08.2003

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-352694 (P2002-352694A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマ	J~}*(参考)	
H01J	1/304		H01J 1	1/02		В :	5 C O 3 1	
	1/30		2	9/04		ţ	5 C O 3 6	
	11/02		. 3	31/12 1/30		C s	5 C 0 4 0	
	29/04					F		
	31/12		•			D		
	· · · · · ·		審査請求	未請求	請求項の数 9	OL	(全 6 頁)	
(21)出願番号	<del></del>	特願2001-157826(P2001-157826)	(71)出願人	591277382				
				株式会を	上渡邊商行			
(22)出顧日		平成13年5月25日(2001.5.25)		東京都中	中央区日本橋室	啊4丁	目2番16号	
			(71)出願人 596007142		42			
			杉野 隆					
			大阪府豊中市上		中市上新田3	新田 3 - 4 - 1 -322		
			(72)発明者	杉野 隆	ě			
				大阪府豊中市上新田3-4-1-322				
			(72)発明者	楠原	書樹			
				東京都中央区日本橋室町4丁目2番16号				
			株式会社渡邊商行内 (74)代理人 100088096		上波邊商行内			
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		福森人夫			
		•		·			最終頁に続く	

## (54) 【発明の名称】 電極、電子放出索子及びそれを用いた装置

### (57)【要約】

【課題】 従来のスピント型冷陰極やカーボンナノチューブやカーボンナノファイバの電子放出特性の更なる改善を図り、低電圧で高輝度の電子放出が可能な高性能電子放出装置を作製し、フラットパネルディスプレー、撮像装置、電子ビーム装置、マイクロ波進行波管のキーデバイスとして提供する。

【解決手段】 スピント型冷陰極やカーボンナノチューブやカーボンナノファイバおよび凹凸を有する金属や半導体基板に厚さ50nm以下の電子親和力4.0 eV以下の半導体膜を設けて電子放出装置を作製する。前記半導体薄膜として窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウムホウ素、窒化アルミニウムガリウム、窒化ホウ素ガリウムなどのIII族原子と窒素原子の化合物、窒化ホウ素炭素、ダイヤモンドのいずれを用いる。

